SIEMENS AKTIENGE-

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



. HE STATE OF THE RESERVE OF THE STATE OF THE

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 22. April 2004 (22.04.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/034583 A1

(DE). KNORR, Rainer [DE/DE]; Hohlweg 10 c, 93055

Regensburg (DE). **BOLZ, Stephan** [DE/DE]; Lehenweg 14, 93102 Pfatter (DE). **GAMULESCU, Tudor-Ion**

SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München

[DE/DE]; Königstr. 14, 58097 Hagen (DE).

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H03K 17/082

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/002957

(22) Internationales Anmeldedatum:

5. September 2003 (05.09.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 102 47 109.6 9. Oktober 2002 (09.10.2002) D (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(74) Gemeinsamer Vertreter:

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

n Veröffentlicht:

(DE).

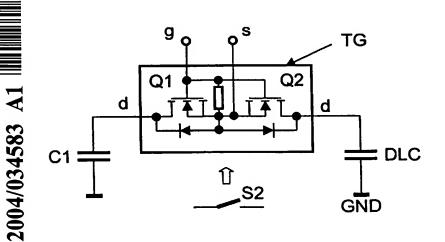
mit internationalem Recherchenbericht

(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LUGERT, Günter [DE/DE]; Gertrud-Bäumer-Weg 7, 93055 Regensburg

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR SWITCHING A SEMI-CONDUCTOR CIRCUIT BREAKER

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM SCHALTEN EINES HALBLEITER-LEISTUNGSSCHALTERS



(57) Abstract: The invention relates to a method for switching a semi-conductor circuit breaker by means of which the resistance of the breaker gap of the semi-conductor circuit breaker is controlled by a control voltage (Vst), such that the power loss (Pist) from the circuit breaker does not exceed a predetermined setpoint (Psoll). The invention also relates to a device for carrying out said method wherein a transfer gate, which is controlled by a charge pump, is used as a semi-conductor circuit breaker.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Schalten eines Halbleiter-Leistungsschalters, mittels welchem der Widerstand der Schaltstrecke des Halbleiter-Leistungsschal-

ters mit einer Steuerspannung (Vst) so gesteuert wird, dass die Verlustleistung (Pist) des Leistungsschalters einen vorgegebenen Sollwert (Psoll) nicht übersteigt. Eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens verwendet als Halbleiter-Leistungsschalter ein Transfergate, welches von einer Ladungpumpe angesteuert wird.



Beschreibung

Verfahren und Vorrichtung zum Schalten eines Halbleiter-Leistungsschalters

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Schalten eines Halbleiter-Leistungsschalters nach dem Oberbegriff von Anspruch 1, insbesondere eines zwischen zwei Energiespeichern angeordneten Halbleiter-Leistungsschalters in einem mit einem Integrierten Starter-Generator ausgerüsteten Kraftfahrzeug-Bordnetz. Sie betrifft auch eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens nach Anspruch 4.

Im einem Kraftfahrzeug-Bordnetz mit ISG sind Schaltvorgänge zwischen Energiespeichern - Akkumulatoren verschiedener Nennspannungen und Kondensatoren (Zwischenkreiskondensatoren, Doppelschichtkondensatoren) - über Umrichter oder Schaltregler mittels Leistungsschaltern erforderlich, die mittels der Befehle eines Steuergeräts durchgeführt werden.

Bedingung dabei ist, dass vor dem Öffnen eines Schalters der durch ihn fließende Schalterstrom auf OA gebracht wird, und dass vor dem Schließen eines Schalters die zwischen seinen Schaltkontakten liegende Schalterspannung auf OV gebracht wird.

Ein Schalterstrom OA kann beispielsweise durch Abschalten von AC/DC-Umrichter oder DC/DC-Schaltregler erfolgen und stellt in der Praxis kein Problem dar.

Die Regelung auf OV Schalterspannung, d.h., keine Potentialdifferenz zwischen den Polen des (geöffneten = nicht leitenden) Schalters, erfolgt in der Regel durch gezieltes Umladen

2

eines der Energiespeicher, beispielsweise eines Zwischenkreiskondensators, da dieser in der Regel der kleinere der Energiespeicher ist. Diese Regelung kann auch prinzipiell durch einen Umrichter oder einen zwischen diesem und dem Bordnetz befindlichen Schaltregler erfolgen.

Der Zwischenkreiskondensator hat beispielsweise eine Kapazität von mehreren $10.000\mu\text{F}$, der Doppelschichtkondensator beispielsweise eine Kapazität von 200F, die Akkumulatoren eine Kapazität von mehreren Ah. Die auszugleichende Schalterspannung kann bis zu 60V betragen.

Bedingt durch das ungünstige Verhältnis von Leistungsfähigkeit von Umrichter (z.B. 6kW) oder Schaltregler (z.B. 1kW) zu der für den Ladungsausgleich (bis 40 Joule) erforderlichen Energie sind dem Spannungsausgleich jedoch in der Praxis enge Grenzen gesetzt.

Werden nun beispielsweise aus Gründen der Zuverlässigkeit und des Platzbedarfs als Schalter Halbleiterschalter eingesetzt, so reicht die so erzielbare Genauigkeit des Spannungsausgleichs nicht aus.

Im normalen Betrieb auftretende Ströme und Leistungen erfordern die Verwendung von Bauelementen (Kondensatoren, Schaltern) mit sehr kleinen Widerständen. Entsprechend hoch fallen bei vorhandenen Spannungsdifferenzen die Ausgleichsströme über dem zu schließenden Schalter aus. Im Extremfall führt dies zur Zerstörung der Halbleiter.

Eine Begrenzung des durch den Schalter fließenden Ausgleichsstromes auf einen ungefährlichen Wert setzt eine Strommessung voraus, die bei der Höhe der auftretenden Ströme einen kos-

3

tenintensiven Stromsensor erfordert. Außerdem kann der Ausgleichsvorgang nicht zeitoptimiert verlaufen, da bei großer Schalterspannung die Verlustleistung im Schalter hoch ist, was eine weitere mögliche Begrenzung darstellt.

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren und eine entsprechende Vorrichtung zur Betätigung eines Halbleiter-Leistungsschalters zu schaffen, die ohne kostenintensiven Stromsensor auskommt und bei welcher der Einschaltvorgang und der Einschaltzustand so geregelt werden, dass auch bei großer Spannungsdifferenz am Schalter die Verlustleistung in den Halbleitern auf einen ungefährlichen Wert begrenzt – und konstant gehalten – wird, damit eine Beschädigung der Halbleiter ausgeschlossen ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren gemäß den Merkmalen von Anspruch 1 und eine Vorrichtung gemäß den Merkmalen des Anspruchs 4 gelöst.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

Die Erfindung umfasst die technische Lehre, den Widerstand der Schaltstrecke des Halbleiter-Leistungs-schalters (S1, S2) mittels einer Steuerspannung Vst so zu steuern, dass die Verlustleistung Pist des Leistungsschalters (S1, S2) einen vorgegebenen Sollwert Psoll nicht überschreitet.

Die Verlustleistung Pist des Leistungsschalters wird aus der zwischen den Anschlüssen des Leistungsschalters liegenden Differenzspannung Vdiff ermittelt, wie später noch genauer ausgeführt wird.

4

Diese Verlustleistung Pist wird anschließend auf einen vorgegebenen Sollwert Psoll geregelt, wobei die Regelgröße als Steuersignal zur Erzeugung der Steuerspannung dient.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, den Schalter als Transfer-Gate auszubilden und mittels einer Ladungspumpe so anzusteuern, dass die Verlustleistung am Schalter geregelt und auf einen vorgegebenen Sollwert begrenzt werden kann.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

Ein Ausführungsbeispiel nach der Erfindung wird nachstehend anhand einer schematischen Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigen:

- Figur 1 ein Prinzipschaltbild eines 14V/42V-Kraftfahrzeug-Bordnetzes,
- Figur 2 ein Prinzipschaltbild eines als Transfer-Gate ausgebildeten Halbleiter-Leistungsschalters,
- Figur 3 die Schaltung eines mittels einer Ladungspumpe ansteuerbaren Transfer-Gates,
- Figur 4 einen Differenzverstärker mit Gleichrichter zur Bestimmung der Schalterspannung,
- Figur 5 einen Analogrechner zur Bestimmung der Verlustleistung am Schalter mit einem nachgeschalteten Zweipunktregler, und
- Figur 6 ein Ablaufdiagramm zur Bestimmung der Schalter-Verlustleistung.
- Figur 7 den Verlauf der zeitvariablen Führungsgröße Vsoll(t), und
- Figur 8 eine alternative Ausführung für den Leistungsrechner LR nach Figur 5.

5

Das erfindungsgemäße Verfahren wird anhand der Ausführungen bezüglich der Vorrichtung näher erläutert.

Figur 1 zeigt ein Prinzipschaltbild eines 14V/42V-Kraftfahrzeug-Bordnetzes mit einem mit einer nicht dargestellten Brennkraftmaschine gekoppelten integrierten Starter-Generator ISG, anhand dessen die Erfindung erläutert wird.

Dieser ISG ist über einen bidirektionalen AC/DC-Wandler AC/DC

- a) direkt mit einem Zwischenkreiskondensator C1,
- b) über einen Leistungsschalter S2 mit einem Doppelschichtkondensator DLC,
- c) über einen Leistungsschalter S1 mit einem 36V-Akkumulator B36 und einem 42V-Bordnetz, und
- d) über einen bidirektionalen DC/DC-Wandler DC/DC mit einem 12V-Akkumulator B12 und einem 14V-Bordnetz N14 verbunden.

Erfindungsgemäß soll jeder Leistungsschalter (S1 und S2) als Transfer-Gate ausgebildet sein und mittels der Befehle eines nicht dargestellten Steuergeräts von einer Ladungspumpe angesteuert werden.

Figur 2 zeigt ein Prinzipschaltbild für einen als Transfer-Gate TG ausgeführten Schalter, beispielsweise für den Schalter S2,der zwischen dem Zwischenkreiskondensator C1 und dem Doppelschichtkondensator DLC angeordnet ist. Falls weitere als Transfer-Gate ausgebildete Schalter erforderlich sind, so sind sie identisch ausgebildet.

Das Transfer-Gate TG besteht aus zwei in Reihe geschalteten MOSFET-Transistoren Q1 und Q2, deren Sourceanschlüsse s und Gateanschlüsse g jeweils miteinander verbunden sind. Die

6

Drainanschlüsse d dienen als Eingang E oder Ausgang A des Schalters.

Da im Bordnetz die Spannungsdifferenzen Vdiff und Stromrichtungen am Schalter beliebiges Vorzeichen bzw. beliebige Richtung haben können, ist die Verwendung von zwei in Reihe geschalteten Halbleitern bzw. Halbleitergruppen erforderlich, von denen jeweils wenigstens einer sperrt. Eine derartige Anordnung ist als Transfer-Gate bekannt, welche die eigentliche Schaltfunktion ausübt.

Die Ansteuerung eines solchen als Transfer-Gate ausgebildeten Schalters erfolgt durch Anlegen einer Steuerspannung zwischen Source- und Gateanschluß. Zum Abbau dieser Steuerspannung ist ein nicht näher bezeichneter Widerstand zwischen Gate- und Sourceanschluß vorgesehen.

In Figur 3 ist die Schaltung des mittels einer Ladungspumpe ansteuerbaren, als Transfer-Gate ausgebildeten Schalters S2, der zwischen Zwischenkreiskondensator C1 und Doppelschicht-kondensator DLC angeordnet ist, noch einmal dargestellt. Zusätzlich kann, mittels eines Signals Dis über einen weiteren, im Transfer-Gate angeordneten Transistor Q3 (und einen externen Transistor Q4) die Steuerspannung kurzgeschlossen werden, um das Transfer-Gate rasch zu öffnen (nichtleitend zu steuern).

Die an sich bekannte Ladungspumpe LP (Kondensatoren C2 bis C5 und Dioden D3 bis D5) baut eine Steuerspannung zwischen Source- und Gateanschluß des Transfer-Gate (Schalter 2) auf. Sie wird von einem Gatteroszillator (logische Schaltelemente U1 bis U4) mit Enablefunktion versorgt. So kann der Oszillator und mit ihm die Ladungspumpe LP durch ein logisches Steuer-

7

signal En (enable) ein- und ausgeschaltet werden. Die Erzeugung dieses Steuersignals En wird weiter unten erklärt.

Durch Einschalten der Ladungspumpe LP mittels eines Signals En (Enable) wird zwischen Source- und Gateanschluß eine positive Steuerspannung aufgebaut, wodurch Schalter S2 (Transfer-Gate) entsprechend leitend wird. Nach dem Abschalten wird diese Spannung wieder abgebaut, wodurch Schalter S2 wieder nichtleitend wird. Das Ein- und Ausschalten erfolgt zeitlich kontrolliert, d.h., dass durch gezieltes Ein- und Ausschalten der Ladungspumpe das Transfer-Gate in einem analogen Leitungszustand gehalten werden kann.

Die Spannung (Potentialdifferenz) Vdiff zwischen den Anschlüssen A und E des Schalters S2 (Transfer-Gate) wird durch einen nachfolgenden, in Figur 4 dargestellten Spannungsgeber GV ermittelt und in einen auf Bezugspotential GND bezogenen Absolutwert Vdiffabs der Schalterspannung umgewandelt. Die Spannung Vdiff wird in einem Differenzverstärker A1 und R11 bis R14 erfasst und in eine auf eine vorgegebene Referenzspannung Vref bezogene Gleichspannung umgewandelt. Beträgt die Potentialdifferenz OV, so ist am Ausgang des Differenzverstärkers A1 eine Spannung Vref abgreifbar.

Ein dem Differenzverstärker A1 nachgeschalteter Gleichrichter K1 wertet das auf Referenzspannung Vref bezogene Ausgangssignal des Differenzverstärkers A1 aus. Er steuert zwei miteinander gekoppelte Schalter S3 und S4 (beispielsweise zwei CMOS-Umschalter) so, dass ein nachfolgender, zweiter Differenzverstärker A2, beschaltet mit Widerständen R15 bis R18, stets eine positive Eingangsspannung erhält.

8

Auf diese Weise erhält man am Ausgang des Differenzverstärkers A2 den Absolutwert Vdiffabs der auf Bezugspotential GND bezogenen Schalterspannung Vdiff.

Zur Bestimmung der Schalterverlustleistung Pist muss dieser Absolutwert Vdiffabs der Schalterspannung weiter aufbereitet werden.

Um eine kostspielige Messung des Schalterstromes $I_{\rm S}$ zu vermeiden, kann man diesen auch aus dem Differential der Schalterspannung Vdiffabs ermitteln, da dieser Strom ja zur Umladung des Zwischenkreiskondensators C1 dient:

$$I_s = C1*d(Vdiffabs)/dt$$
, C1 ist dabei konstant (1)

Zur Ermittlung der Leistung Pist am Schalter ist die Bestimmung des Produkts aus Schalterspannung $V_{\rm S}$ und Schalterstrom $I_{\rm S}$ erforderlich:

$$Pist = V_S * I_S = Vdiffabs * C1 * d(Vdiffabs) / dt$$
 (2)

Gemäß Figur 5 wird zur Berechnung der Schalterleistung Pist ein Leistungsrechner LR herangezogen. Dieser besteht aus einem mit einem Kondensator C21 und einem Widerstand R21 beschalteten Analogrechner A3 und einem Multiplizierer M. Der Analogrechner A3 berechnet gemäß Formel 2 aus der Eingangsgröße Vdiffabs das zeitliche Differential d(Vdiffabs)/dt, welches im Multiplizierer M mit der Eingangsgröße Vdiffabs multipliziert wird.

Der Wert des Zwischenkreiskondensators C1 ist dabei als Verstärkungsfaktor berücksichtigt. Er kann aber auch durch Vari-

9

ation des Sollwerts Psoll eines nachstehend beschriebenen Zweipunktreglers K2 berücksichtigt werden. Das Ausgangssignal des Multiplizierers M ist proportional zur Schalterleistung Pist.

In einem nachfolgenden Zweipunktregler K2 wird das Ausgangssignal Pist des Multiplizierers M auf einen als Führungsgröße dienenden Sollwert Psoll geregelt, welcher als ein dem Sollwert Psoll entsprechender Spannungswert am nichtinvertierenden Eingang des Zweipunktreglers K2 angelegt wird. Der nichtinvertierende Eingang des Zweipunktreglers K2 ist über einen Widerstand R22 direkt mit Bezugspotential GND verbunden. Über einen Schalter S3 wird dem nichtinvertierenden Eingang des Zweipunktreglers K2 der Sollwert Psoll zugeführt. Am Ausgang des Zweipunktreglers K2 ist das Signal En abgreifbar, welches dem Gatteroszillator U1 bis U4 nach Figur 3 als Steuersignal zugeführt wird:

Pist<Psoll: En = High → der Gatteroszillator U1 schwingt an, die Ladungspumpe erzeugt eine steigende Gatespannung, wodurch das Transfer-Gate stärker leitet. Die Schalterspannung (zwischen A und E) sinkt und damit auch die gemessene Spannung Vdiffabs. Als Folge davon wird der Wert von Pist solange steigen, bis er den Sollwert Psoll überschreitet.

Pist>Psoll: En = Low → der Gatteroszillator U1 stoppt. Die Ladungspumpe liefert keine Gatespannung mehr, diese sinkt langsam. Bei Unterschreiten von Psoll durch Pist schaltet Regler K2 wieder auf High und der Zyklus beginnt erneut.

Der Sollwert Psoll kann durch Öffnen des Schalters S3 abgeschaltet werden, wobei der Widerstand R22 dann für Nullpotential sorgt und S2 sicher in den Sperrzustand geht.

10

Die Berechnung der Schalterleistung Pist kann auch mittels eines in einem Mikrocontroller μ C abgelegten Softwareprogramm erfolgen, dessen Ablaufdiagramm in **Figur 6** dargestellt ist. Dadurch entfallen Analogrechner A3 und Multiplizierer M.

Das Ausgangssignal Vdiffabs des Differenzverstärkers A2 (Figur 4) wird in einem A/D-Konverter A/D laufend digitalisiert und in einem Zwischenspeicher ZS gespeichert und anschließend per Software differenziert (d/dt).

In einem weiteren Schritt wird das Differential mit dem Ausgangssignal des A/D-Konverters A/D und mit einer Konstante C1 multipliziert (X) und wieder in einen Analogwert zurückgewandelt (D/A). Dieser Analogwert ist proportional zur Schalterleistung Pist und wird dem invertierenden Eingang des Reglers K2 (in Figur 5) zugeführt.

Differentiation und Multiplikation sind sowohl hardware- als auch software-mäßig aufwendige Verfahren. Beide Verfahren können vermieden werden.

Da die relevanten Systemgrößen (Kapazität, Differenzspannung Vdiffabs und Schalterleistung Psoll) bekannt bzw. messbar sind, kann der Regelkreis zur Führung des Umladevorgangs auch vereinfacht werden.

Aus diesen Größen kann - rechnerisch oder empirisch - eine einer konstanten Schalterleistung Psoll zugeordnete, zeitvariable Sollspannung Vsoll(t) ermittelt und gespeichert werden, die als Führungsgröße für einen Umladevorgang, beginnend mit der Differenzspannung Vdiffabs am Beginn eines Umladevorgangs, bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Umladevorgang beendet ist und Vdiffabs = 0V wird.

11

Für diese Kurve ergibt sich, wie in Figur 7 dargestellt, ein parabelförmiger Verlauf über der Zeit. Die Führung der Regelschleife erfolgt nun durch diese zeitvariable Spannung Vsoll(t), deren Startwert dem aktuellen Wert der Differenzspannung Vdiffabs am Beginn (to) des Umladevorgangs entspricht.

Die Erzeugung dieser zeitvariablen Sollspannung Vsoll(t) als Führungsgröße kann, wie in **Figur 8** dargestellt, mittels eines Mikrocontrollers μ C erfolgen, in welchem der zeitliche Verlauf der Sollspannung Vsoll(t) in einer Tabelle T gespeichert ist. Damit werden die hard- oder softwaremäßigen Differenzierer und Multiplizierer nach den Figuren 5 und 6 entbehrlich.

Der Absolutwert der Differenzspannung Vdiffabs (Ausgangsspannung des zweiten Differenzverstärkers A2 von Figur 4) wird in diesem Ausführungsbeispiel direkt dem invertierenden Eingang des Zweipunktreglers K2 und dem Eingang des Mikrocontrollers μ C zugeführt. Diese Differenzspannung Vdiffabs wird im Mikrocontroller μ C zunächst A/D-gewandelt.

Mit dem nicht dargestellten Befehl zum Ladungsausgleich der beiden durch den Schalter - hier S2 - verbundenen Energiespeicher - hier C1 und DLC - wird (Figur 7), beginnend zum Zeitpunkt to mit dem Startwert Vsoll(to), der der Differenzspannung Vdiffabs in diesem Zeitpunkt to entspricht und der aus der Tabelle T entnommen wird, die zeitvariable Sollspannung Vsoll(t) nach D/A-Wandlung dem nichtinvertierenden Eingang des Zweipunktreglers K2 über den Schalter S3 zugeführt und entsprechend der in Figur 7 dargestellten Kurve nachgeführt, bis sie im Zeitpunkt t1 zu Null wird.

12

Damit wird der Ladungsausgleich zwischen den beiden Energiespeichern mit vorgegebener, konstanter Schalter-Verlustleistung durchgeführt, welcher im Zeitpunkt t1 beendet ist.

PCT/DE2003/002957 WO 2004/034583

13

Patentansprüche

1. Verfahren zum Schalten eines Halbleiter-Leistungsschalters (S1, S2),

dadurch gekennzeichnet,

dass der Widerstand der Schaltstrecke des Halbleiter-Leistungsschalters (S1, S2) mittels einer Steuerspannung Vst so gesteuert wird, dass die Verlustleistung Pist des Leistungsschalters (S1, S2) einen vorgegebenen Sollwert Psoll nicht übersteigt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass zur Ermittlung der Verlustleistung Pist des Leistungsschalters (S1, S2) aus der zwischen dessen Anschlüssen (S1, S2) liegenden Differenzspannung Vdiff der auf Bezugspotential GND bezogene Absolutwert Vdiffabs dieser Differenzspannung Vdiff gebildet wird,

dass das zeitliche Differential d(Vdiffabs)/dt dieser Differenzspannung Vdiff gebildet wird,

dass gemäß der Formel

Pist = V_S*I_S = Vdiffabs*d(Vdiffabs)/dt*C1,

 $mit V_S = Schalterspannung Vdiffabs,$

 $I_S = d(Vdiffabs)/dt*C1,$

C1 = const,

das zeitliche Differential d(Vdiffabs)/dt mit dem Absolutwert Vdiffabs und einem Konstantwert C1 multipliziert wird, wobei das Produkt der Verlustleistung Pist des Leistungsschalters (S1, S2) entspricht, und

dass die Verlustleistung Pist auf einen vorgegebenen Sollwert Psoll geregelt wird, wobei

- die Regelgröße als Steuersignal En zur Erzeugung der Steuerspannung Vst dient.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
- dass aus der zwischen den Anschlüssen des Leistungsschalters (S1, S2) liegenden Differenzspannung Vdiff der auf Bezugspotential bezogene Absolutwert Vdiffabs dieser Differenzspannung Vdiff gebildet wird,
- dass aus bekannten oder messbaren Systemgrößen wie Kapazität C1, Differenzspannung Vdiffabs und Schalterleistung Psoll, eine einer konstanten Schalterleistung Psoll zugeordnete, zeitvariable Sollspannung Vsoll(t) für den Umladevorgang ermittelt und gespeichert wird, und
- dass diese Sollspannung Vsoll(t) als Führungsgröße für die Regelung der Differenzspannung Vdiffabs während eines Umladevorgangs, beginnend mit der Differenzspannung Vdiffabs am Beginn to eines Umladevorgangs, bis zu dem Zeitpunkt t1, an dem der Umladevorgang beendet ist und Vdiffabs = 0V wird, herangezogen wird, wobei die Regelgröße als Steuersignal (En) zur Erzeugung der Steuerspannung Vst dient.
- 4. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 3 zur Betätigung eines Leistungsschalters (S1, S2), insbesondere eines zwischen zwei Energiespeichern (C1, DLC, B36) angeordneten Halbleiter-Leistungsschalters (S1, S2) in einem mit einem Integrierten Starter-Generator (ISG) ausgerüsteten Kraftfahrzeug-Bordnetz,

dadurch gekennzeichnet,

15

- dass der Leistungsschalter (S1, S2) als Transfer-Gate (TG)
 mit zwei in Reihe geschalteten Halbleitern (Q1, Q2) ausgebildet ist, von denen im Sperrzustand des Leistungsschalters (S1, S2) jeweils wenigstens einer sperrt, und
 dass zur Erzeugung der Steuerspannung Vst eine Ladungspumpe
 (LP) vorgesehen ist, mittels welcher die Halbleiter (Q1,
 Q2) des Leistungsschalters (S1, S2) im Leitzustand jeweils
 nur soweit aufgesteuert werden, dass die Verlustleistung
 Pist des Leistungsschalters (S1, S2) einen vorgegebenen
 Sollwert Psoll nicht überschreitet.
- 5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass im Transfer-Gate (TG) ein Transistor (Q3) vorgesehen ist, dessen Kollektor-Emitterstrecke zwischen den miteinander verbundenen Gateanschlüssen (g) und den miteinander verbundenen Sourceanschlüssen (s) der zwei in Reihe geschalteten Halbleiter (Q1, Q2) angeordnet ist, welcher mittels eines externen Signals (Dis) in den Leitzustand versetzbar ist, um das Transfer-Gate (TG) rasch nichtleitend zu steuern.
- 6. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ermittlung der Verlustleistung Pist des Leistungsschalters (S1, S2)
- ein Spannungsgeber (GV) vorgesehen ist, welcher aus der zwischen den Anschlüssen (A, E) des Leistungsschalters (S1, S2) liegenden Differenzspannung Vdiff den auf Bezugspotential GND bezogenen Absolutwert Vdiffabs dieser Differenzspannung Vdiff bildet,
- ein Differenzierer (A3, d/dt) vorgesehen ist, in welchem das zeitliche Differential d(Vdiffabs)dt gebildet wird, und

16

- ein Multiplizierer (M) vorgesehen ist, welcher das zeitliche Differential d(Vdiffabs)/dt mit dem Absolutwert Vdiffabs und einem Konstantwert C1 multipliziert, und dessen Ausgangssignal der Verlustleistung Pist des Leistungsschalters (S1, S2) entspricht.
- 7. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Mikrocontroller (μ C) vorgesehen ist, in welchem die Ermittlung der Verlustleistung Pist digital durchgeführt wird, mit einem A/D-Wandler (A/D), welcher das Ausgangssignal Vdiffabs des Differenzverstärkers (A2) laufend digitalisiert,
- mit einem Zwischenspeicher (ZS), in welchem das digitalisierte Signal Vdiffabs gespeichert wird,
- mit einem digitalen Differenzierer (d/dt), der das gespeicherte Signal Vdiffabs zu d(Vdiffabs)/dt differenziert,
- mit einem digitalen Multiplizierer (x), der das digitale Signal Vdiffabs mit dem Differential d(Vdiffabs)/dt und mit einer Konstanten C1 zu einem der Verlustleistung Pist des Leistungsschalters (S1, S2) entsprechenden Wert multipliziert, und

mit einem D/A-Wandler (D/A), welcher diesen digitalen Wert in einen Analogwert Pist umwandelt.

8. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Regler (K2) vorgesehen ist, welcher die Verlustleistung Pist auf einen vorgegebenen Sollwert Psoll regelt, und dessen Ausgangssignal, die Regelgröße, der Ladungspumpe (LP) als Steuersignal En zur Erzeugung der Steuerspannung Vst zugeführt wird.

17

- 9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Regler (K2) ein Zweipunktregler ist.
- 10. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Spannungsgeber (GV) vorgesehen ist, welcher aus der zwischen den Anschlüssen (A, E) des Leistungsschalters (S1, S2) liegenden Differenzspannung Vdiff den auf Bezugspotential bezogenen Absolutwert Vdiffabs dieser Differenzspannung Vdiff bildet,
- dass ein Mikrocontroller (μ C) vorgesehen ist, welchem die Differenzspannung Vdiffabs zugeführt wird, in welchem die zeitvariable Sollspannung Vsoll(t) in einer Tabelle (T) gespeichert ist, und
- dass ein Regler (K2) vorgesehen ist, dessen invertierendem Eingang die Differenzspannung Vdiffabs und dessen nicht invertierendem Eingang die zeitvariable Sollspannung Vsoll(t) zugeführt wird, und dessen Ausgangssignal, die Regelgröße, der Ladungspumpe (LP) als Steuersignal En zur Erzeugung der Steuerspannung Vst zugeführt wird.

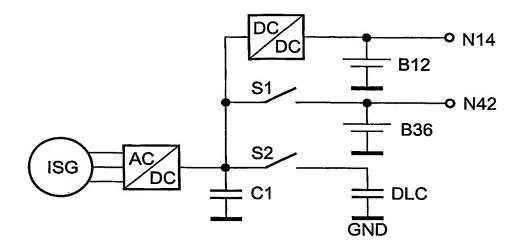
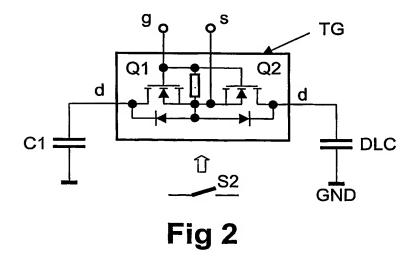
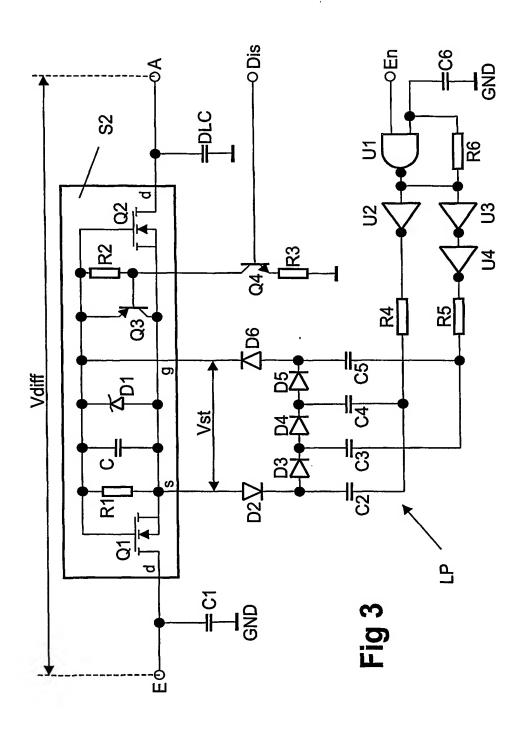
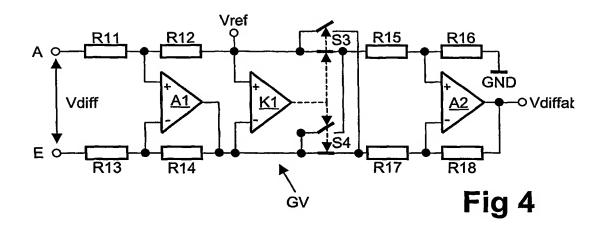
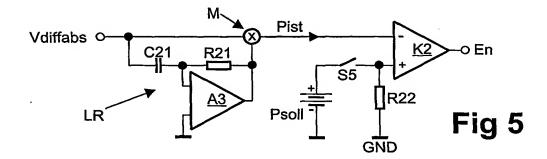


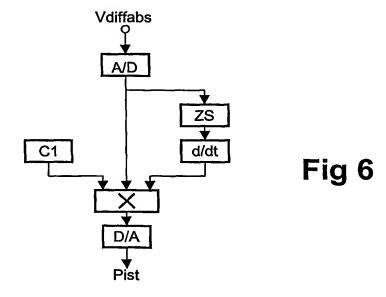
Fig 1

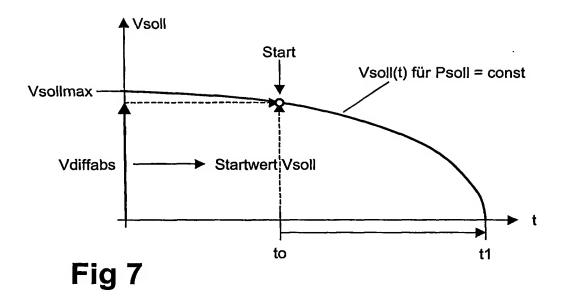


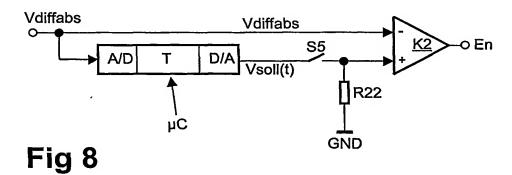












INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/DE 03/02957

A.	CLASSIFIC	ATION	OF SL	JBJECT	MATTER
T	CLASSIFIC	H03k	17/	082	

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

 $\begin{array}{ll} \mbox{Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)} \\ \mbox{IPC 7} & \mbox{H03K} \end{array}$

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included. In the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

Catagonia	Citation of desument with indication, where committee of the relevant records	Relevant to claim No.
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Helevalit to claim No.
X	WO 00 79681 A (LUTRON ELECTRONICS CO) 28 December 2000 (2000-12-28) figures 2,7,8	1,3,4,8,
X	US 6 341 073 B1 (LEE NAI-CHI) 22 January 2002 (2002-01-22)	1,3
Α	figure 3	7
X	US 5 465 190 A (PAVLIN ANTOINE ET AL) 7 November 1995 (1995-11-07) figures 4,6	1
X	WO 00 19572 A (MACKIE DESIGNS INC) 6 April 2000 (2000-04-06) figure 1	1
	-/	

X Further documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed in annex.
 Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed 	 'T' later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention 'X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone 'Y' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. '&' document member of the same patent family
Date of the actual completion of the International search 12 January 2004	Date of mailing of the international search report 19/01/2004
Name and malling address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Authorized officer Santos, P

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internationa polication No
PCT/DE 03/02957

	PCT/DE 03/02957					
C.(Continua	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.			
Α	US 6 052 268 A (THOMAS KEVIN PAUL) 18 April 2000 (2000-04-18) figure 1		1-10			
A	figure 1 US 6 400 581 B1 (LEE NAI-CHI) 4 June 2002 (2002-06-04) figure 1		1-10			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

PCT/DE 03/02957

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Ì	Publication date
WO 0079681	Α	28-12-2000	US	6347028 B1	 [12-02-2002
			AT	249695 T		15-09-2003
			ΑU	5609400 A		09-01-2001
			CA	2374381 A	l	28-12-2000
			DE	60005186 D1	-	16-10-2003
			EP	1188240 A		20-03-2002
			EP	1283596 A		12-02-2003
			EP	1282231 A2	2	05-02-2003
			JP	2003503003 T		21-01-2003
			MO	0079681 A	1	28-12-2000
US 6341073	B1	22-01-2002	CN	1416613 T		07-05-2003
			WO	0241478 A	2	23-05-2002
			EP	1338079 A	2	27-08-2003
US 5465190	A	07-11-1995	FR	2693853 A	 1	21-01-1994
00 0.00220			DE	69315495 D	1	15-01-1998
			DE	69315495 T	2	04-06-1998
			ΕP	0579561 A	1	19-01-1994
			JP	6296362 A		21-10-1994
WO 0019572	Α	06-04-2000	WO	0019572 A	1	06-04-2000
US 6052268	A	18-04-2000	AU	3449997 A		09-02-1998
			WO	9802963 A	1	22-01-1998
			GB	2315172 A		21-01-1998
US 6400581	B1	04-06-2002	NONE			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internations Aktenzeichen PCT/DE 03/02957

A.	KLASSIF	ZIERUNG DE	SANMELD	UNGSGEGENS	TANDES
	ד עם	□ □ ∩ 3 € 1 7	/ሰዩኃ		

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikallonssystem und Klassifikallonssymbole) ${\bf IPK} \ \ \, {\bf 7} \ \ \, {\bf H03K}$

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Recherchlerte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchlerten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х	WO 00 79681 A (LUTRON ELECTRONICS CO) 28. Dezember 2000 (2000-12-28) Abbildungen 2,7,8	1,3,4,8,
X	US 6 341 073 B1 (LEE NAI-CHI) 22. Januar 2002 (2002-01-22)	1,3
Α	Abbildung 3	7
X	US 5 465 190 A (PAVLIN ANTOINE ET AL) 7. November 1995 (1995-11-07) Abbildungen 4,6	1
X	WO 00 19572 A (MACKIE DESIGNS INC) 6. April 2000 (2000-04-06) Abbildung 1	1
	-/	

ausgeführt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht 'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	 *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche 12. Januar 2004	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 19/01/2004
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31–70) 340–3016	Bevolimächtigter Bediensteter Santos, P

Siehe Anhang Patentfamilie

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internations Aktenzeichen
PCT/DE 03/02957

		PCT/DE 03/0	/02957	
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommend	den Teile B	etr. Anspruch Nr.	
A	US 6 052 268 A (THOMAS KEVIN PAUL) 18. April 2000 (2000-04-18) Abbildung 1		1-10	
A	US 6 400 581 B1 (LEE NAI-CHI) 4. Juni 2002 (2002-06-04) Abbildung 1		1–10	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

International denzelchen
PCT/DE 03/02957

	cherchenbericht es Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO	0079681	Α	28-12-2000	US	6347028	B1	12-02-2002
				AT		Ť	15-09-2003
				AU	5609400	À	09-01-2001
				CA	-	A1	28-12-2000
				DE		D1	16-10-2003
				EP	1188240	A1	20-03-2002
				EP		A1	12-02-2003
				EP	1282231		05-02-2003
					2003503003	T	21-01-2003
				WO	0079681	A1	28-12-2000
US	6341073	B1	22-01-2002	CN	1416613	 T	07-05-2003
				WO	0241478	A2	23-05-2002
				EP	1338079	A2	27-08-2003
US	5465190	Α	07-11-1995	 FR	2693853	A1	21-01-1994
				DE	69315495	D1	15-01-1998
				DE	69315495	T2	04-06-1998
				EP	0579561	A1	19-01-1994
				JP	6296362	A	21-10-1994
WO	0019572	Α	06-04-2000	WO	0019572	A1 .	06-04-2000
US	6052268	Α	18-04-2000	AU	3449997	A	09-02-1998
				WO	9802963	A1	22-01-1998
				GB	2315172		21-01-1998
US	 6400581	B1	04-06-2002	KEINE	·		*****************